
INDUSTRIAL MINI I/O Bypass Connector
(インダストリアルミニ I/O バイパスコネクタ)

1. 適用範囲**1.1 内容**

本規格はインダストリアルミニ I/O バイパスコネクタの製品性能、試験方法、品質保証の必要条件を規定している。適用製品名と型番は附表 1 の通りである。

2. 参考規格類

以下の規格類は本規格中で規定する範囲内において、本規格の一部を構成する。万一本規格と製品図面の間に不一致が生じた時は、製品図面を優先して適用すること。万一本規格と参考規格類の間に不一致が生じた時は、本規格を優先して適用すること。

2.1 AMP 規格

A.501- 5932 :試験報告書

2.2 民間団体規格

A.EIA364 シリーズ

1. Scope**1.1 Contents**

This specification covers the requirements for product performance, test methods and quality assurance provisions of INDUSTRIAL MINI I/O Bypass Connector. Applicable product description and part numbers are as shown in Appendix 1.

2. Applicable Documents :

The following documents form a part of this specification to the extent specified herein. In the event of conflict between the requirements of this specification and the product drawing, the product drawing shall take precedence. In the event of conflict between the requirements of this specification and the referenced documents, this specification shall take precedence.

2.1 AMP Specifications:

A.501- 5932 : Test Report

2.2 Commercial Standards and Specifications:

A. EIA364 series

3. 一般必要条件

3.1 設計と構造

製品は該当製品図面に規定された設計、構造、物理的寸法をもって製造されていること。

3.2 材料

A. コンタクト

(1) プラグ

材質: 銅合金
 表面処理: 全面ニッケル下地めっき
 接点部: 金めっき

(2) リセプタクル

材質: 銅合金
 表面処理: 全面ニッケル下地めっき
 接点部: 金めっき
 はんだ付け部: 金フラッシュめっき(SMTタイプ)
 錫めっき(DIPタイプ)

B. ハウジング

(1) プラグ

材質: 熱可塑性樹脂
 難燃性 UL 94V-0

(2) リセプタクル

材質: 熱可塑性樹脂
 難燃性 UL 94V-0

C. シェル

(1) プラグ

材質: スチール
 表面処理: 全面ニッケルめっき

(2) リセプタクル

材質: 銅合金
 表面処理: 錫めっき

3.3 定格

- A. 定格電圧 : 30V AC (rms)
- B. 定格電流 : 0.5A
- C. 使用温度範囲: -40°C ~ 70°C

3.4 性能必要条件と試験方法

製品は Fig.1 に規定された電氣的、機械的、及び耐環境的性能必要条件に合致するよう設計されていること。試験は特別に規定されない限り室温下で行われること。

3. Requirements:

3.1 Design and Construction:

Product shall be of the design, construction and physical dimensions specified on the applicable product drawing.

3.2 Materials:

A. Contact :

(1) Plug

Material: Copper alloy
 Finish: Nickel plating all over
 Contact area: Au plating

(2) Receptacle

Material: Copper alloy
 Finish: Nickel plating all over
 Contact area: Au plating
 Soldering area: Au flash plating
 (SMT TYPE)
 Sn plating (DIP TYPE)

B. Housing :

(1) Plug

Material: Thermo plastic
 Flammability : UL 94V-0

(2) Receptacle

Material: Thermo plastic
 Flammability : UL 94V-0

C. Shell :

(1) Plug

Material: Steel
 Finish : Nickel plating all over

(2) Receptacle

Material: Copper alloy
 Finish: Tin plating

3.3 Ratings:

- A. Voltage Rating : 30V AC (rms)
- B. Current Rating: 0.5A
- C. Temperature Rating : -40°C to 70°C

3.4 Performance Requirements and Test Descriptions :

The product shall be designed to meet the electrical, mechanical and environmental performance requirements specified in Fig.1.

All tests shall be performed in the room temperature, unless otherwise specified.

3.5 性能必要条件と試験方法の要約

3.5 Test Requirements and Procedures Summary

項目	試験項目	規格値	試験方法
Para.	Test Items	Requirements	Procedures
3.5.1	製品の確認	製品図面の必要条件に合致していること。	目視により、コネクタの機能上支障をきたす損傷を検査する。
3.5.1	Examination of Product	Meets requirements of product drawing.	Visual inspection No physical damage.
電氣的性能			
Electrical Requirements			
3.5.2	総合抵抗 (ローレベル)	初期 80 mΩ 以下 試験後 100 mΩ 以下	ハウジングに組み込まれ嵌合したコンタクトを開路電圧 20mV 以下、閉路電流 100mA 以下の条件で測定する。 Fig.3 参照。 EIA364-23
3.5.2	Termination Resistance (Low Level)	80 mΩ Max. (Initial) 100 mΩ Max. (After Test)	Subject mated contacts assembled in housing to 20mV Max open circuit at 100mA. Fig.3. EIA364-23
3.5.3	絶縁抵抗	500MΩ 以上	100V DC 1 分間印加 コネクタ嵌合 あり 隣接コンタクト間で測定。 EIA364-21
3.5.3	Insulation Resistance	500MΩ Min.	100V DC. 1minute hold. Test between adjacent circuits of mated connectors. EIA364-21
3.5.4	耐電圧	沿面放電、フラッシュオーバー等がないこと。 リーク電流 0.5mA 以下	250V AC 1 分間印加。 コネクタ嵌合あり 隣接コンタクト間で測定。 EIA364-20
3.5.4	Dielectric withstanding Voltage	No creeping discharge or flashover shall occur. Leak current: 0.5mA Max.	250V AC、1 minute hold. Test between adjacent circuits of mated connectors. EIA364-20
3.5.5	温度上昇	定格電流を通電して、温度上昇は 30°C 以下	通電による温度上昇を測定すること。
3.5.5	Temperature Rising	30°C MAX under loaded rating current.	Measure temperature rising by energized current.

Fig. 1 (続く)

Fig. 1 (CONT.)

項目	試験項目	規格値	試験方法
Para.	Test Items	Requirements	Procedures
機械的性能			
Mechanical Requirements			
3.5.6	コネクタ挿入力	30 N 以下	操作速度 10mm/分 挿入に要する力を測定 EIA364-13
3.5.6	Connector Mating Force	30 N Max.	Operation speed: 10mm/min. Measure force necessary to mate samples. EIA364-13
3.5.7	コネクタ引抜力	30 N 以下	プラグコネクタのロック操作部を開状態に固定。操作速度 10mm/分 引抜に要する力を測定 EIA364-13
3.5.7	Connector Unmating Force	30 N Max.	Set lock operation part of plug connector to open. Operation speed: 10mm/min. Measure force necessary to unmate samples. EIA364-13
3.5.8	耐久性 (繰り返し挿抜)	試験後、総合抵抗(ローレベル)の条件に合致すること。	挿抜速度 200 回/時 挿抜回数 50 回 EIA364-09
3.5.8	Durability (Repeated Mate/Unmating)	Termination Resistance (Low Level).	Operation Speed :200cycles/hour No. of Cycles: 50cycles. EIA364-09
3.5.9	ロック強度	コネクタ抜けのないこと。 ロック破壊、リセプタクルコネクタの基板剥がれ、その他有害な変形のないこと。	コネクタを嵌合させ、ロックが正常に掛かっている状態で、プラグコネクタのケーブル引き出し方向に力を加える。 40 N 1 分間 Fig.4 参照
3.5.9	Lock Strength	Connector must not unmate. No destruction on Lock elements, no destruction on Receptacle connector with PC-Board and no harmful damage on other parts.	Mate connector and make lock mechanism effective. Apply axial load to cable on plug connector. 40 N. 1 minute. Fig.4
3.5.10	基板固定強度	リセプタクルコネクタの基板剥がれ、その他有害な変形のないこと。	コネクタを嵌合させ、プラグコネクタの端部に力を加える。 力は 1 サンプルにつき 1 方向 40 N 1 分間 Fig.5 参照
3.5.10	Fixed Strength to PC-Board	No destruction on Receptacle connector with PC-Board and no harmful damage on other parts.	Mate connector. Apply load to edge of plug connector. Load one direction on one sample. 40 N. 1 minute. Fig.5

 Fig. 1 (続く)
 Fig. 1 (CONT.)

項目 Para.	試験項目 Test Items	規格値 Requirements	試験方法 Procedures
3.5.11	振動 (低周波)	振動中 $1\mu\text{sec}$.をこえる不連続導通を生じないこと。 試験後、総合抵抗(ローレベル)の条件に合致すること。	嵌合したコネクタに、振幅 1.52mm、周波数 10-55-10Hz/分/1 サイクルの割合で変化する掃引振動を直交する三軸方向に各 2 時間与える。 EIA364-28
3.5.11	Vibration (Low Frequency)	No electrical discontinuity greater than $1\mu\text{sec}$ shall occur. Termination Resistance (Low Level).	Subject mated connectors to 10-55-10 Hz traversed in 1 minute at 1.52mm amplitude 2 hours each of 3 mutually perpendicular planes. EIA364-28
3.5.12	衝撃	衝撃により $1\mu\text{sec}$.をこえる不連続導通を生じないこと。 試験後、総合抵抗(ローレベル)の条件に合致すること。	加速度 :30G 衝撃パルス波形:半波正弦波 接続時間:11 m sec. 衝撃回数:X、Y、Z 軸正逆方向に各 3 回宛、 合計 18 回 EIA364-27
3.5.12	Physical Shock	No electrical discontinuity greater than $1\mu\text{sec}$ shall occur. Termination Resistance (Low Level).	Accelerated Velocity : 30G Waveform : Half-sin wave Duration : 11 m sec. Number of drops : 3 drops each to normal and reversed directions of X, Y and Z axes, totally 18 drops. EIA364-27
環境的性能 Environmental Requirements			
3.5.13	温度寿命 (耐熱)	試験後、総合抵抗(ローレベル)の条件に合致すること。	嵌合したコネクタ 85°C、315 時間 EIA364-17
3.5.13	Temperature Life (Heat Aging)	Termination resistance (Low Level)	Mated connector 85°C, 315 Hours EIA364-17
3.5.14	耐湿性 (定常状態)	試験後、絶縁抵抗、耐電圧及び総合抵抗(ローレベル)の条件に合致すること。	嵌合したコネクタ 90-95%R.H. 40°C 240 時間 EIA364-31
3.5.14	Humidity (Steady State)	Insulation resistance Dielectric Strength Termination resistance (Low Level)	Mated connector 90-95%R.H. 40°C 240 hours EIA364-31

 Fig. 1 (続く)
 Fig. 1 (CONT.)

項目 Para.	試験項目 Test Items	規格値 Requirements	試験方法 Procedures
3.5.15	熱衝撃	試験後、総合抵抗(ローレベル)の条件に合致すること	嵌合したコネクタ -55°C/30 分、+85°C/30 分、 これを 1 サイクルとし 10 サイクル行う。 EIA364-32
3.5.15	Thermal Shock	Termination Resistance (Low Level)	Mated connector -55°C/ 30 min. +85°C/ 30 min. Making this a cycle, repeat 10 cycles. EIA364-32
3.5.16	温湿度サイクリング	試験後、絶縁抵抗、耐電圧及び 総合抵抗(ローレベル)の条件に合 致すること。	嵌合したコネクタ 25~65°C、 80~100%R.H. 7 サイクル -10°C寒冷衝撃あり EIA364-31
3.5.16	Humidity-Temperature Cycling	Insulation resistance Dielectric Strength Termination resistance (Low Level)	Mated connector, 25~65°C, 80~100%R.H. 7 cycles Cold shock -10°C performed EIA364-31
3.5.17	塩水噴霧	試験後、総合抵抗 (ローレベル) の 条件に合致すること。(試験槽より 取り出した後、常温・常湿中に 1 時 間放置し測定する)	嵌合したコネクタ 5%の塩水噴霧、35±2°C、48 時間 EIA364-26 (MIL-STD-202F 試験法 101 条件 B)
3.5.17	Salt Spray	Termination resistance(Low Level) After it is left for 1 hour under a steady temperature/humidity, it is measured.	Mated connector Salt concentration: 5%, 35±2°C, 48 hours EIA364-26 (MIL-STD-202F Method101 Condition B)
3.5.18	硫化水素 ガス(H ₂ S)	試験後、総合抵抗 (ローレベル) の 条件に合致すること。	嵌合したコネクタ H ₂ S ガス:3±1ppm、40±2°C、96 時間 JEIDA-38
3.5.18	Hydrogen sulfide Gas (H ₂ S)	Termination resistance (Low Level)	Mated connector H ₂ S Gas :3±1ppm, 40±2°C, 96 hours JEIDA-38

Fig. 1 (終り)

Fig. 1 (END)

4. 製品認定試験の試験順序

4. Product Qualification Test Sequence

試験項目	Test Examination	試験グループ / Test Group												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		試験順序 / Test Sequence (a)												
製品の 確認検査	Examination of Product	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
総合抵抗 (ローレベル)	Termination Resistance (Low Level)				2,6			2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
絶縁抵抗	Insulation Resistance	2,5	2,5											
耐電圧	Dielectric withstanding Voltage	3,6	3,6											
温度上昇	Temperature Rising			2										
コネクタ挿入力	Conn. Mating Force				3									
コネクタ引抜力	Conn. Unmating Force				4									
耐久性 (繰返し挿抜)	Durability (Repeated Mate/Unmating)				5									
ロック強度	Lock Strength					2								
基板固定強度	Fixed strength to PC-Board						2							
振動	Vibration (High Frequency)							3						
衝撃	Physical Shock							4						
温度寿命 (耐熱)	Temperature Life (Heat Aging)								3					
耐湿性 (定常状態)	Humidity (Steady State)	4								3				
熱衝撃	Thermal Shock										3			
温湿度 サイクリング	Humidity-Temperature Cycling		4									3		
塩水噴霧	Salt Spray												3	
硫化水素 ガス(H ₂ S)	Hydrogen sulfide Gas (SO ₂)													3

Fig.2

(a) 欄内の数字は試験を実施する順序を示す。/Numbers indicate sequence in which tests are performed.

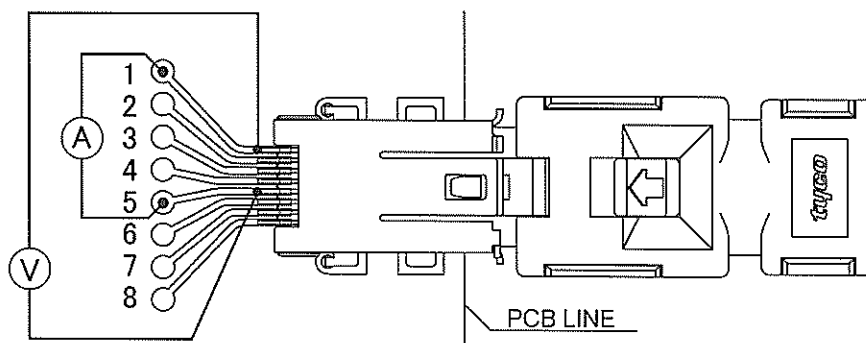


Fig.3

総合抵抗(ローレベル)測定方法 (Termination Resistance Measurement Points)

バイパスされている回路間 : 1-5, 2-4, 3-6 で測定 (Measure at conducted circuit : 1-5, 2-4, 3-6.)

DIP タイプの図は省略 (Fig of DIP Type is omitted.)

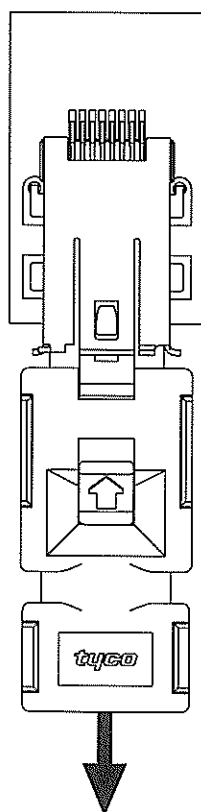


Fig.4

ロック強度測定方法 (Lock Strength Measurement Method)

DIP タイプの図は省略 (Fig of DIP Type is omitted.)

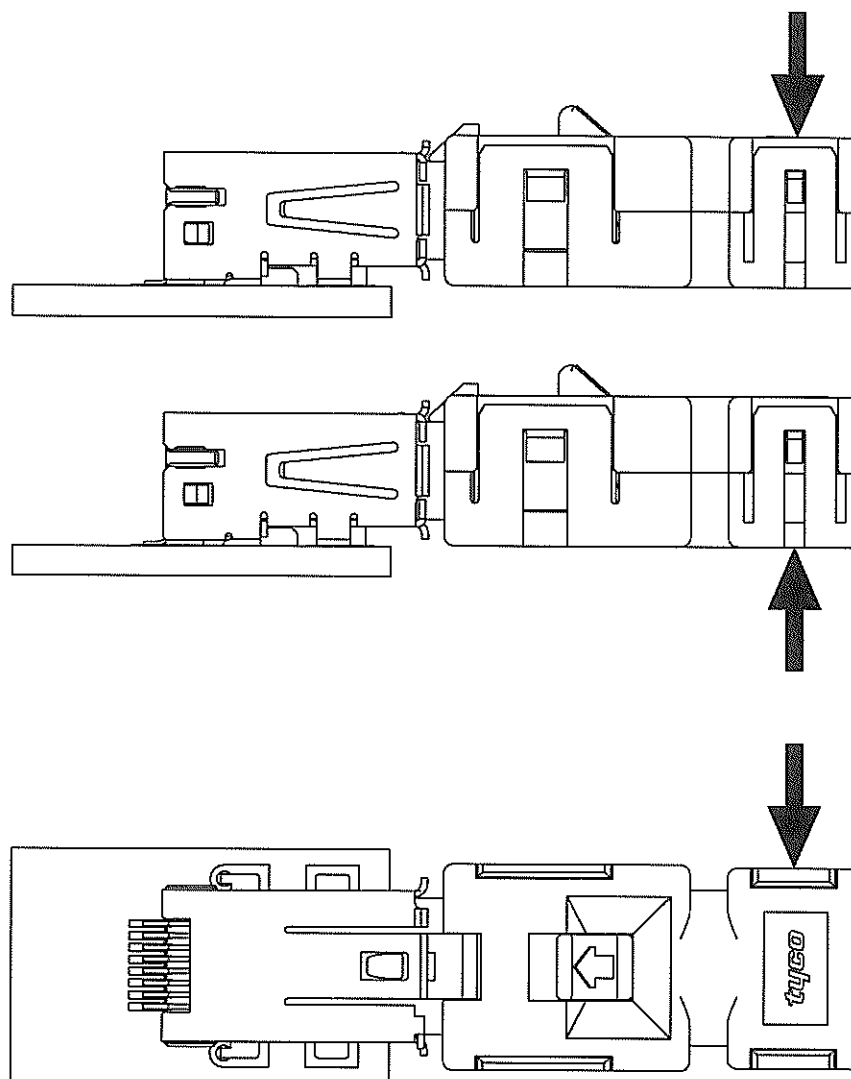


Fig.5

基板固定強度測定方法 (Fixed strength to PC-Board Measurement Points)

基板を固定し、矢印の方向に力を加える。力は 1 サンプルにつき 1 方向。

(Fix P.C.Board. Load as shown figure、 1 direction par 1 sample.)

DIP タイプの図は省略 (Fig of DIP Type is omitted.)

適用製品名と型番は附表 1 の通りである。

The applicable product descriptions and part numbers are as shown in Appendix. 1.

型番 Product Part No.	品名 Description
1981080-1	インダストリアルミニ I/O コネクタ 1.27mm ピッチ 8P SMT ヘッダーアセンブリ D シェイプタイプ 1
	INDUSTRIAL MINI I/O CONN. 1.27mm PITCH 8P SMT HDR ASSY D-SHAPE TYPE 1
2040537-1	インダストリアルミニ I/O コネクタ 1.27mm ピッチ 8P DIP ヘッダーアセンブリ D シェイプタイプ 1
	INDUSTRIAL MINI I/O CONN. 1.27mm PITCH 8P DIP HDR ASSY D-SHAPE TYPE 1
2040978-1	インダストリアルミニ I/O バイパスコネクタ D シェイプタイプ 1
	INDUSTRIAL MINI I/O BY-PASS CONN. D-SHAPE TYPE 1

附表 1
Appendix 1